(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年6 月30 日 (30.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2005/059980 A1

(31) 国际特許方规:

H01L 21/205

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/017192

(22) 国際出願日:

2004年11月18日(18.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-419202

2003年12月17日(17.12.2003) 月

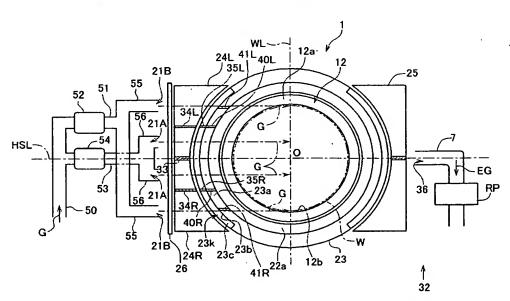
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 信越 半導体株式会社 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内 1 丁目 4 番 2号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山田 透 (YA-MADA, Toru) [JP/JP]; 〒3790196 群馬県安中市磯部二丁目 1 3番 1号 信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内 Gunma (JP). 八木 真一郎 (YAGI, Shinichiro) [JP/JP]; 〒3790125 群馬県安中市中野谷字松原 5 0 7 信越半導体株式会社 横野平工場内 Gunma (JP).
- (74) 代理人: 菅原 正倫 (SUGAWARA, Masatsune); 〒 4600008 愛知県名古屋市中区栄二丁目 9番 3 0 号 栄山吉ビル 菅原国際特許事務所 Aichi (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

[続葉有]

(54) Title: VAPOR GROWTH DEVICE AND PORDUCTION METHOD FOR EPITAXIAL WAFER

(54) 発明の名称: 気相成長装置およびエピタキシャルウェーハの製造方法



(57) Abstract: A vapor growth device (1) which is constituted as a single-wafer type and has a gas introducing port (21) through which a material gas (G) is led into a reaction vessel (2). A dam member (23) is disposed around a susceptor (12), and the material gas (G) from the gas introducing port (21) hits the outer peripheral surface (23b) of the dam member (23) and rides on an upper surface (23a) side, and then is allowed to flow along the main surface of a silicon single-crystal substrate (W) placed on the susceptor (12). Guide plates (40R, 40L, 41R, 41L) for dividing the flow in the width direction (WL) of the material gas (G) are disposed on the upper surface (23a) of the dam member (23). Accordingly, a vapor growth device capable of controlling the flow route of material gas flowing on a silicon single-crystal substrate, and a production method for an epitaxial wafer using it are provided.

(57) 要約: 本発明の気相成長装置1は、枚葉式として構成されている。原料ガスGは、ガス導入口21から反応 容器2内に導かれる。サセプタ12の周囲には堤部材23が配置されており、ガス

005/050080 A1

BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

-- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。